

Зондовая микроскопия: методы, теория, приложения

Лекция 9: Кельвиновская микроскопия Сканирующая туннельная микроскопия

О.В. Синицына, Г.Б. Мешков, Я.В. Гиндикин 16 апреля 2018г

Московский государственный университет Факультет наук о материалах

Зонная диаграмма

Эффект Смолуховского



 $\Phi(d) = E_{\rm out}(d) - E_F$

Контактная разность потенциалов







$$Q = CV = C(V_{\text{contact}} - V_{\text{comp}})$$
$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{dC}{dt}(V_{\text{contact}} - V_{\text{comp}})$$
$$I \to 0$$
$$V_{\text{comp}} = V_{\text{contact}} = \frac{1}{e}\Delta\Phi$$

Кельвиновская микроскопия



$$F = -\frac{1}{2} \frac{\partial C}{\partial z} (V_{\rm dc} - V_{\rm CPD} + V_{\rm ac} \sin(\omega_{\rm ac} t))^2; \quad F_{2\omega_{\rm ac}} = \frac{\partial C}{\partial z} \frac{V_{\rm ac}^2}{4} \cos(2\omega_{\rm ac} t)$$

$$F_{\omega_{\rm ac}} = -\frac{\partial C}{\partial z} (V_{\rm dc} - V_{\rm CPD}) V_{\rm ac} \sin(\omega_{\rm ac} t); \quad F_{\rm dc} = -\frac{\partial C}{\partial z} (\frac{1}{2} (V_{\rm dc} - V_{\rm CPD})^2 + \frac{V_{\rm ac}^2}{4})$$

Кельвиновская микроскопия: примеры

GaP p-n переход





Пленка CuGaSe_2 на подложке $\operatorname{ZnSe}(110)$



Туннелирование: наивный подход



$$-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2\psi(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

$$\psi_{\text{sample}} = e^{ikx} + Ae^{-ikx}, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

$$\psi_{\text{barrier}}(x) = Be^{-\kappa x} + Ce^{\kappa x},$$

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(U-E)}}{\hbar}$$

$$\psi_{\text{tip}} = De^{ikx}$$

$$I = -\frac{i\hbar}{2m}(\psi^*\partial_x\psi - \psi\partial_x\psi^*)$$

$$T = \frac{I_{\text{tip}}}{I_{\text{sample}}} = |D|^2 \sim \frac{16\kappa^2k^2}{(\kappa^2 + k^2)^2}e^{-2\kappa s}, \ \kappa s \gg 1$$

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m\Phi}}{\hbar} \approx 1\text{\AA}^{-1}, \quad \Phi \approx 5eV$$

СТМ: оценка разрешения



$$\Delta z \approx \frac{\Delta x^2}{2R}$$
$$I(\Delta x) \approx e^{-\kappa \frac{\Delta x^2}{R}}$$
$$R = 10\text{\AA}, \quad \Delta x \approx 3\lambda$$



$$\begin{split} i\hbar\partial_t\Psi &= \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_z^2 + U_A \right]\Psi, \qquad i\hbar\partial_t\Psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_z^2 + U_B \right]\Psi\\ \Psi &= \psi_\mu e^{-iE_\mu t/\hbar}, \qquad \Psi = \chi_\nu e^{-iE_\nu t/\hbar}\\ \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_z^2 + U_A \right]\psi_\mu &= E_\mu\psi_\mu, \qquad \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_z^2 + U_B \right]\chi_\nu = E_\nu\chi_\nu \end{split}$$

$$\begin{split} i\hbar\partial_{t}\Psi &= \left[-\frac{\hbar^{2}}{2m}\partial_{z}^{2} + U_{A} + U_{B} \right] \Psi \\ \Psi &= \psi_{\mu}e^{-iE_{\mu}t/\hbar} + \sum_{\nu=1}^{\infty}c_{\nu}(t)\chi_{\nu}e^{-iE_{\nu}t/\hbar}, \quad c_{\nu}(0) = 0 \\ \int \psi_{\mu}^{*}\chi_{\nu} \, d^{3}r &\approx 0 \leftarrow \text{ модельное предположение} \\ i\hbar\partial_{t}c_{\nu} &= \int_{z>z_{0}}\psi_{\mu}U_{B}\chi_{\nu}^{*} \, d^{3}r \cdot e^{-i(E_{\mu}-E_{\nu})t/\hbar} \\ M_{\mu\nu} &= \int_{z>z_{0}}\psi_{\mu}U_{B}\chi_{\nu}^{*} \, d^{3}r \leftarrow \text{ туннельный матричный элемент} \\ c_{\nu}(t) &= M_{\mu\nu}\frac{e^{-i(E_{\mu}-E_{\nu})t/\hbar}-1}{E_{\mu}-E_{\nu}} \\ p_{\mu\nu}(t) &= |c_{\nu}(t)|^{2} = |M_{\mu\nu}|^{2}\frac{4\sin^{2}[(E_{\mu}-E_{\nu})t/2\hbar]}{(E_{\mu}-E_{\nu})^{2}} \end{split}$$

$$\begin{split} \lim_{t \to +\infty} \frac{1}{\omega^2 t} \sin^2(\omega t) &= \pi \delta(\omega) \\ P_{\mu\nu}(t) &= \partial_t |c_\nu(t)|^2 = \frac{2\pi}{\hbar} |M_{\mu\nu}|^2 \delta(E_\mu - E_\nu) \leftarrow \text{ золотое правило Ферми} \\ I_{A \to B} &= \frac{4\pi e}{\hbar} \sum_{\mu\nu} f(E_\mu - E_F^A) (1 - f(E_\nu - E_F^B)) |M_{\mu\nu}|^2 \delta(E_\mu - E_\nu) \\ I_{B \to A} &= \frac{4\pi e}{\hbar} \sum_{\mu\nu} f(E_\nu - E_F^B) (1 - f(E_\mu - E_F^A)) |M_{\mu\nu}|^2 \delta(E_\mu - E_\nu) \\ I &= \frac{4\pi e}{\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} (f(E_F - eV + \varepsilon) - f(E_F + \varepsilon)) \rho_A(E_F - eV + \varepsilon) \rho_B(E_F + \varepsilon) |M(\varepsilon)|^2 d\varepsilon \\ &= \frac{eV}{\hbar} \int_{-\infty}^{eV} \frac{eV}{2\pi} \int_{-\infty}^{eV} \frac{eV}{2\pi} \int_{-\infty}^{eV} \frac{eV}{2\pi} d\varepsilon \end{split}$$

 $I = \frac{4\pi e}{\hbar} \int_{0} \rho_A (E_F - eV + \epsilon) \rho_B (E_F + \epsilon) |M(\epsilon)|^2 d\epsilon \quad при T \to 0$

$$M_{\mu\nu} = \int_{z>z_0} \psi_{\mu} (E_{\nu} + \frac{\hbar^2}{2m} \partial_z^2) \chi_{\nu}^* d^3 r$$

Для случая упругого туннелирования ($E_{\mu}=E_{
u}$),

$$\begin{split} M_{\mu\nu} &= \int\limits_{z>z_0} (\chi_{\nu}^* E_{\mu} \psi_{\mu} + \psi_{\mu} \frac{\hbar^2}{2m} \partial_z^2 \chi_{\nu}^*) d^3r \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int\limits_{z>z_0} (\chi_{\nu}^* \partial_z^2 \psi_{\mu} - \psi_{\mu} \partial_z^2 \chi_{\nu}^*) d^3r . \\ \chi_{\nu}^* \partial_z^2 \psi_{\mu} - \psi_{\mu} \partial_z^2 \chi_{\nu}^* &= \partial_z (\chi_{\nu}^* \partial_z \psi_{\mu} - \psi_{\mu} \partial_z \chi_{\nu}^*) \\ \hline M_{\mu\nu} &= \frac{\hbar^2}{2m} \int\limits_{z=z_0} (\psi_{\mu} \partial_z \chi_{\nu}^* - \chi_{\nu}^* \partial_z \psi_{\mu}) dx dy \end{split}$$

СТМ: модель плоского интерфейса



СТМ: асимметрия туннельного спектра



СТМ: модель 3D интерфейса



$$\begin{aligned} U_{S} + U_{T} &= U, \quad U_{S}U_{T} = 0\\ \left[-\frac{\hbar^{2}}{2m} \nabla^{2} + U_{S} \right] \psi_{\mu} &= E_{\mu}\psi_{\mu} \\ \left[-\frac{\hbar^{2}}{2m} \nabla^{2} + U_{T} \right] \chi_{\nu} &= E_{\nu}\chi_{\nu} \\ \hbar \partial_{t} \Psi &= \left[-\frac{\hbar^{2}}{2m} \nabla^{2} + U_{S} + U_{T} \right] \Psi \\ M_{\mu\nu} &= \int_{\Omega_{T}} \psi_{\mu}U_{T}\chi_{\nu}^{*} d^{3}r \\ M_{\mu\nu} &= \frac{\hbar^{2}}{2m} \int_{\Omega_{T}} (\chi_{\nu}^{*} \nabla^{2}\psi_{\mu} - \psi_{\mu} \nabla^{2}\chi_{\nu}^{*}) d^{3}r \\ M_{\mu\nu} &= \frac{\hbar^{2}}{2m} \int_{\Sigma} (\psi_{\mu} \nabla \chi_{\nu}^{*} - \chi_{\nu}^{*} \nabla \psi_{\mu}) \cdot d\mathbf{S} = M_{\nu\mu}^{*} \end{aligned}$$

СТМ: модель Терсоффа-Хаманна



$$\begin{split} -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(\mathbf{r}) &= -\phi \psi(\mathbf{r}) \\ \Delta \psi(\mathbf{r}) &= \kappa^2 \psi(\mathbf{r}), \quad \kappa = \sqrt{2m\phi}/\hbar \\ \psi(\mathbf{r}) &= \int d^2 \mathbf{q} \, f(\mathbf{q}, z) e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}, \\ \mathbf{q} &= (k_x, k_y), \quad \mathbf{x} = (x, y) \\ \partial_z^2 f(\mathbf{q}, z) &= (\mathbf{q}^2 + \kappa^2) f(\mathbf{q}, z) \\ f(\mathbf{q}, z) &= a(\mathbf{q}) e^{-\sqrt{\mathbf{q}^2 + \kappa^2} z} \\ \psi(\mathbf{r}) &= \int d^2 \mathbf{q} \, a(\mathbf{q}) e^{-\sqrt{\mathbf{q}^2 + \kappa^2} z + i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} \end{split}$$

СТМ: модель Терсоффа-Хаманна



$$\begin{split} M &\propto \int d^2 \mathbf{q} d^2 \mathbf{p} d^2 \mathbf{x} \left[1 + \frac{\sqrt{\mathbf{q}^2 + \kappa^2}}{\sqrt{\mathbf{p}^2 + \kappa^2}} \right] a(\mathbf{q}) e^{-\sqrt{\mathbf{q}^2 + \kappa^2} z_0 + i(\mathbf{q} + \mathbf{p}) \cdot \mathbf{x}} \\ M &\propto \int d^2 \mathbf{q} \, a(\mathbf{q}) e^{-\sqrt{\mathbf{q}^2 + \kappa^2} z_0} = \psi(\mathbf{r}_0) \\ \hline G &\propto |\psi(\mathbf{r}_0)|^2 \rho_S(E_F) = \rho_S(E_F, \mathbf{r}_0) \end{split}$$

C. I. Chen.

Introduction to scanning tunneling microscopy. Oxford University Press, 2008.

- S. Sadewasser and T. Glatzel. Kelvin probe force microscopy: measuring and compensating electrostatic forces. Springer, 2011.
- B. Voigtländer.

Scanning probe microscopy: Atomic force microscopy and scanning tunneling microscopy.

Springer, 2015.

Вопросы?